02;05;12 Захват растворителя пленкой фуллерена С₆₀

© О.Ф. Поздняков, Б.П. Редков, Б.М. Гинзбург, А.О. Поздняков

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург Институт проблем машиноведения РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 5 июня 1998 г.

С применением метода масс-спектрометрии в широком температурном диапазоне изучены в сопоставлении процессы выделения растворителя (толуола) и десорбции молекул фуллерена С₆₀ из пленки фуллерита, сформированной из раствора на окисленной металлической подложке. Показано, что толуол прочно удерживается в пленке фуллерита. Удаление толуола из пленки при этом практически невозможно без разрушения ее структуры. Определены количественные характеристики эффекта удержания и захвата толуола.

Полимер-фуллереновые композиции (ПФК) привлекают пристальное внимание исследователей, поскольку фуллерен оказался активным модификатором свойств полимеров: термических [1–3], механических [4–6], оптических [7–8]. Нанесение тонкопленочных ПФК-структур на подложку обычно осуществляется из соответствующих растворов. Растворный метод, например в вариантах планарного центрифугирования и распыления, позволяет получать тонкие однородные полимерные покрытия различного назначения, удовлетворяющие запросам микроэлектроники. Поэтому роль растворителя в процессах формирования структуры ультратонких композиционных пленок должна корректно учитываться.

В ходе исследований термостабильности (TC) тонких полимерных пленок, наполненных фуллереном C_{60} , было обращено внимание, что толуол сохраняется в композитной пленке влоть до температур ее полной деструкции. Для выяснения причины такого поведения толуола нами параллельно, в качестве модельной системы, изучались слои C_{60} , которые также наносились на подложку из раствора [2]. Результатом настоящих исследований TC монослойных и полислойных структур C_{60} следует считать количественное описание эффекта удержания и захвата растворителя пленкой фуллерита.

23

Раствор C_{60}^{-1} в толуоле концентрации 1.1 mg на 1 ml растворителя наносился дозирующим микрошприцем на поверхность подложкинагревателя из окисленной танталовой фольги (растворимость C_{60} в толуоле при комнатной температуре составляет 2.9 mg/ml [9]). Капля раствора объемом в 10 µl растекается по поверхности, занимая площадь $\sim 0.5 \text{ cm}^2$, что соответствует расчетной средневесовой толщине слоя фуллерита в 100 монослоев (монослой $\sim 2 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$). Испарение растворителя на воздухе продолжается в течение нескольких минут. После сушки подложка с пленкой помещалась в вакуумнаую камеру модернизированного масс-спектрометра типа МХ-1320. При достижении в камере вакуума порядка 10^{-4} Ра образец подвергался линейному нагреванию со скоростью 5 K/s. Кинетика выделения молекул остаточного толуола регистрировалась по поведению интенсивности линии его массспектра J₉₂, соответствующей молекулярному иону (M⁺ = 92 a.e.m.).

Типичная кинетика выхода толуола при нагревании приведена на рис. 1, а. Видно, что толуол десорбируется начиная с комнатной температуры и достигает первого, довольного широкого, максимума скорости десорбции при $T_1^{\text{max}} \sim 75^{\circ}$ С. Затем интенсивность десорбции монотонно спадает до ~ 350°C, оставаясь, однако, весьма существенной. Выше этой температуры выход толуола вновь возрастает до $T_2^{\text{max}} \sim 440^{\circ}$ C, а затем спадает до уровня фона. Сопоставление кинетики десорбции толуола в окрестности Т2 тах с кинетикой термодесорбции молекул фуллерена, регистрируемой по интенсивности линии J₇₂₀, соответствующей массе иона C⁺₆₀ (пунктирная кривая на рис. 1, *a*), указывает на их совпадение, т.е. $T^{\max} = T_2^{\max} \cong 440^{\circ}$ С. Это означает, что выход толуола в данном диапазоне температур обусловлен сублимацией C₆₀. Если освобождение толуола в окрестности 75°C очевидно обусловлено термостимулированной десорбцией молекул из сольватной оболочки, удерживаемой, несмотря на высокий вакуум (так называемый связанный растворитель), то задержка его выхода вплоть до температур сублимации фуллерена связана с захватом молекул растворителя структурой фуллеритовой пленки. Таким образом, высокотемпературное освобождение толуола происходит только в результате разрушения структуры пленки.

Захват среды роста растущим монокристаллом — распространенное явление. Оно обнаруживается и при росте кристаллов в сверхвысоком вакууме (захват углерода) и тем более в растворе. Например, широко

 $^{^1}$ Фуллерен С₆₀ (> 99 mas.%) синтезирован в дуговом разряде (лаб. проф. Г.А. Дюжева, ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН).



Рис. 1. Зависимость скорости выделения толуола J_{92} и фуллерена J_{720} от температуры из полислойного (*a*) и монослойного (*b*) покрытий.

известна интеркаляция в различных слоистых кристаллах или некоторых инертных газов в фуллерите [10]. Масштабы захвата зависят от многих факторов, в частности от скорости роста монокристалла [11]. В нашем случае кинетика выделения толуола указывает не только на факт присутствия примеси растворителя в материале пленки C_{60} , но и, как мы показываем ниже, служит источником новой информации о специфике взаимодействия толуол-фуллерен в твердой фазе, о других характеристиках данной системы.



Градуировка масс-спектрометра по чувствительности [12] позволила нам провести некоторые количественные оценки процесса удержания и захвата молекул толуола. Так, общее количество, т.е. сумма количеств удерживаемого (десорбируемого до начала сублимации С₆₀) и захваченного (освобождаемого в ходе сублимации) толуола, составляет для наших условий 4 $\cdot 10^{15}\,$ молекул на $\sim 4.5 \cdot 0^{15}\,$ молекул C_{60} в полислое, т.е. находится в соотношении приблизительно 1 : 1. Захваченное же количество толуола составляет 7.5 mol.% от общего зарегистрированного количества, или 3 · 10¹⁴ молекул. Это означает, что 1 молекула растворителя "замурована" приблизительно в 15 молекулах С₆₀. На рис. 1, *b* приведена кинетика освобождения толуола из монослоя фуллерена, который получили нанесением на подложку 10 µ1 стократно разбавленного исходного раствора С₆₀, и кинетика сублимации самого С₆₀ (пунктир). Видно, что десорбционный пик толуола в области *T*_{2 max} (440°С) отсутствует. Другие особенности кинетики аналогичны опытам с полислоем.



Рис. 2. Кинетика выделения толуола из полислоя в ходе: *а* — предварительного нагрева до 180°С; *b* — повторного полного нагревания.

Определение энергии активации E_{akt} , десорбции C₆₀ из монослоя, проведенное с применением уравнения Аррениуса, дает величину $82\pm 2 \text{ kJ/mol}$, а из полислоя — $E_{akt} \cong 105 \text{ kJ/mol}$. Оценка E_{akt} десорбции толуола из сольватного слоя в области 75°С дает значение в несколько (13–15) kJ/mol, т.е. близкое к теплоте испарения толуола в том же температурном диапазоне.

Вместе с тем были проведены опыты по регистрации выхода толуола при нагревании образца в камере масс-спектрометра в два приема: 1) неполный нагрев до $T_1\{180^{\circ}C\}$ (кривая *a*), выдержка при T_1 в течение 1 min, охлаждение до комнатной температуры (кривая *a'*) и 2) повторный полный нагрев образца. Приведенные на рис. 2 результаты позволяют сделать вывод о наличии широкого спектра состояний толуола в фуллеритовой пленке, так как предварительынй нагрев удаляет лишь определенные состояния, не затрагивая выше лежащие по температурной шкале.



Рис. 3. Сравнение кинетик выделения толуола: a — из полислоя C₆₀ и b — из композиционной пленки, содержащей то же количество фуллерена и макромолекул полицианурата (молярное соотношение ~ 10 : 1).

Удается изменять вид кривой, в частности путем добавления в исходный раствор фуллерена раствора крупных органических молекул или макромолекул. Введение макромолекул приводит к изменению кинетической кривой десорбции растворителя (рис. 3). Из рисунка видно, что введение в систему макромолекул (в данном случае — преполимера полицианурата) приводит к резкому снижению удерживаемого и захваченного толуола в образце композитной пленки. Иначе говоря, присутствие макромолекул изменяет условия образования фуллеритовой пленки и соответственно структуру и адсорбционные свойства.

Обращает на себя внимание, что композитная пленка также вследствие присутствия фуллерена неотъемлемо содержит в своей структуре молекулы растворителя. Более того, кинетические кривые выхода рас-

творителя указывают на состояние фуллерена в исследуемой композитной пленке при данных условиях ее приготовления. Так, если выход толуола и испарение молекул Фл из пленки симбатны, это означает, что Фл находится в полимере в виде кластеров/микрокристаллитов с захваченными молекулами растворителя. Отсутствие выделения толуола из композитной пленки в области ~ 440°C служит указанием на молекулярно-дисперсное распределение фуллерена в полимере.

Таким образом, в работе изучен эффект удержания и захвата растворителя пленкой фуллерита, продемонстирована диспергирующая функция макромолекул в отношении структуры фуллеритовой пленки, определены энергетика процесса терморазложения пленок и количественные параметры эффекта удержания и захвата.

Настоящая работа выполена в рамках Программы С.-Петербургского научного центра РАН (проект № 13).

Список литературы

- Гинзбург Б.М., Поздняков А.О., Згонник В.Н., Поздняков О.Ф., Редков Б.П., Меленевская Е.Ю., Виноградова Л.В. // Письма в ЖТФ. 1996. Т. 2. В. 4. С. 73–77.
- [2] Поздняков А.О., Поздняков О.Ф., Редков Б.П., Згонник В.Н., Меленевская Е.Ю., Виноградова Л.В., Гинзбург Б.М. // Письма в ЖТФ. 1996. Т. 22. В. 18. С. 57–60.
- [3] Шибаев Л.А., Антонова Т.А., Виноградова Л.В., Гинзбург Б.М., Згонник В.Н., Меленевская Е.Ю. // Письма в ЖТФ. 1997. Т. 23. В. 18. С. 19–24.
- [4] Thomann H. et al. Patent N 544513, EP. 02.06.1993.
- [5] Herron N., Wang Y. du Pont. Patent N 5350794 USA. 27.09.1994.
- [6] Bartholomew D.D. Patent N 94-11423US. 26.05.1994.
- [7] Sarifitci N.S., Smilowitz L. et al. // Science. 1992. V. 258. P. 1474.
- [8] Wang Y. // Nature. 16 April, 1992. V. 356. P. 585.
- [9] Beck H.T., Mandi G. // Fullerene Science and Technology. 1997. V. 5 (2). P. 291–310.
- [10] Kwei G.H., Jorgensen J.D., Schirber J.E, Morosin B. // Fullerene Science and Techology. 1997. V. 5 (1). P. 243–256.
- [11] Охрименко Т.Н., Кузнецов В.А., Поздняков О.Ф., Редков Б.П. // Кристаллография, 1997. Т. 42. В. 3. С. 541–544.
- [12] Ануфриев Г.С., Поздняков О.Ф., Регель В.Р. // ВМС. 1966. Т. 8, № 5. С. 834–840.